RU 9303284

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ им. Г.И. Будкера СО РАН

В.В. Анашин, С.А. Беломестных, А.Н. Ворошилов, Б.И. Гришанов, А.А. Диденко, Н.С. Диканский, М.Н. Захваткин, В.Я. Корчагин, Н.А. Кузнецов, И.В. Купцов, В.А. Лебедев, П.В. Логачев, С.И. Мишнев, А.Ю. Носарев, В.В. Пархом<sup>ч</sup> ук, С.В. Тамбовцев, В.Е. Якименко

НАКОПИТЕЛЬ-ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКĆА ВЭПП-5

IYaF -- 92-44.

ИЯФ 92-44

новосибирск

## ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ пм. Г.И. БУДКЕРА, СО РАН

В.В. Аналин, С.А. Беломестных, А.Н. Ворошилов,
Б.И. Гришанов, А.А. Диденко, Н.С. Диканский,
М.Н. Захваткив, В.Я. Корчагвв, Н.А. Кузнецов,
И.В. Купцов, В.А. Лебедев, П.В. Логачев,
С.И. Миникев, А.Ю. Носарев, В.В. Пархомчук,
С.В. Тамбовцев, В.Е. Лкименко

# НАКОПИТЕЛЬ–ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ВЭПП-5

ИЯФ 92-44

HOBOCHEHPCK 1992 BBEJEHNE

В настоящее время в ЖЯФ СО РАН разворачиваются работы по созданию нового поколения коллайдеров, характеризующихся предельно высокой интенсивностью взаимодействующих пучков заряженных частиц, так называеных Ф- и Б- фабрик. В ранках необходино создение нового инжекционного STORO прсекта обеспечкваждего достаточный төкп накопления комплекса, позитронов. Функционально инжекционный комплекс состоит из линейного ускорителя с  $\lambda_{rf}$  = 10.7 ск и энергжей частиц на выходе 510 МэВ и накопителя-охладителя на эту же энергию. позатронный пучкя, электронный X ускоренные лянейным захватываются поочередно ускорителек, 8 накопитель, охлаждаются в нем, уменьшая за счет радкационного трения свои поперечный и продольный фазовые объемы, и выпускаются для дальнейшего ускорения в линейном ускорителе с длинок волны Х =2 см, лябо для янжекции в Ф-фабрику. Для получения предельно высокой светиности порядка 10<sup>33</sup> - 10<sup>34</sup> в Ф- и Б- фабриках и одновременной инжекции в электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-4М (доускоряя пучок в лянейнок ускорятеле лябо через бустер ВЭПП-З) требуется обеспечить накопление, охлаждение и выпуск электронных и позитронных стустков с частотой 1 - 4 Гц и числом частиц 2.1010.

Накопитель-охладитель представляет из себя накопительное кольцо, зеркально симметричное относительно DBVX перпендикулярных осей. Магнитная структура накопителя включает в себя четыре квадранта, кагнятные элементы каждого из которых запитаны последовательно с аналогичными в Другок квадранте. Полярность магнитного поля накопителя не кеняется, электроны и позитроны инжектируются (и выпускаются) в противоположных промежутках и вращаются в накопителе в противоположных направлениях. Полный цикл работы с частицани одного знака 39 NEMEOR 1 с (хотя предусматривается возножность работы с большей частотой - до 4 Гц), после примерно 40 тактов инженции следует пауза, необходикая для оклаждения накопленного пучка. Затен провсходят: перестройка режина накопитегл для выпуска (в течение 25 мс), выпуск, возврат к режику вижекции (15 мс). инженция частиц в накопитель × BULLACK ЖX **N**3 Hero осуществляются с ILO X OFFIC CECTONN электронно-оптеческах

маналов, структура в необходиное число эленентов в которых определяются физическими требованиями на пучок, в также конкретным местом расположения инжекционного комплекса.

#### 1. СТРУКТУРА НАКОПИТЕЛЯ

Структура накопителя разрабатывалась с учетом требований, ОПРЕДЕЛЯЕНЫХ КОНКРЕТНОЙ СХЕМОЙ ИНЖЕКЦИИ В НАКОПИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВЭШП-5. В частности, предполагаеная инжекция электронных и позатронных сгустков в лянейный ускоратель с ускоряющей структурой, аналогичной разрабатываеной для проекта ВЛЭПП с А<sub>тт</sub> = 2 см, требует жметь на выходе из накопителя сгусток дляной  $\sigma_1 = 0.4$  см, с тем, чтобы, используя схему группирователя, сжать сгусток до разкеров о<sub>1</sub> = 0.04 см, что необходино для устойчивой инжекции в линейный ускоритель. Кроне того, высокая частота жижекцая в накопжтель делает проблекатичных использование импульсных септум-магнитов, а малое время пережода с одного Сорта частиц на другой (t < 1 c) и необходиность частого повторения данной процедуры в случае работы на большое количество установок делает нежелательным использование схемы переполюсовываемого накопытеля. Эти соображения были учтены при разработке его конкретной схемы.

Магнитная структура накопителя зеркально-симметрична относительно двух взажино-перпендикулярных осей, проходящих через центры коротких и длинных прямолинейных прокежутков, и состоят из четырех квадрантов. Каждый квадрант содержит злементы основной магнитной структуры с постоянным питанием, корректоры с постоянных питанием, и две пары корректоров с инпульсным питанием, обеспечивающих выпуск пучка. В таблице 1.1 представлены основные параметры накопителя-охладителя и параметры пучка на входе к на выходе из накопителя, а на рисунке 1 изображены Флоке и Аксперсконные функции для одного крадранта накопителя. Дисперсконная функция зануляется в коротких и длянных прямолинейных прокежутках, что полезно с точки зрения экономии апертуры вакуунной камеры при инжекции позволяют **жэбежать** синхро-бетатронных резонансов Ð резонаторах. Кроме того, это позволяет иметь калую величину коэффициента уплотнения орбяты а, что полезно для уменьшения продольного размера сгустка.

Выбранная рабочая точка Q<sub>x</sub> = 4.78, Q<sub>z</sub> = 2.86 была оптинизирована с целью получения максикальной динакической апертуры и лежит вдали от целочисленных и суммовых резонансов низкого порядка.

Расчетные фазовые объемы жижектируеных в накопжтель электронных и позитронных сгустков равны 1.5 ирад-си по вертикали и по горизонтали. Адиитансы накопителя выбраны равными 10 ирад-си и 4 ирад-си по горизонтали и по вертикали соответственно, что позволяет надеяться иметь устойчизую инжендию.

Выбранная схена инжекция предполагает использование вертикальных септук-магнитов с постоянным магнитным полем и радиального удара кикера. Такая схена выглядит экономичнее по сравнению со схеной с вертикальным ударом кикеров, т.к. при эток существенно экономится вертикальная апертура вакуунной к..черы в поворотных магнитах. С другой стороны, зануление горизонтельной дисперсионной функция в прямолинейных



Рис. 1. Флоке и дисперсионные функции квадранта накопителя-охнадителя.

промежутках не приводит к увеличению размеров пучка и, соответственно, зазора между пластинами кикеров из-за знергетического разброса в сгустке.

На выходе септум-магнита накопленный и инжектируемый стустки находятся в недманной плоскости по разные стороны ножа Жспользуется однооборотная NHXORUTA септун-нагнита. С предударон. При этом накопленный пучок сденгается к ножу соптум-магнита 1.8 край апертуры ударом предшнфлектора, расположенного симметрично к внфлектору относительно середины септум-магнита на расстояныя половяны горизонтального бетатронного колебания. После удара инфлектора накопленный пучок возврашается на равновесную орбиту практически без остаточных когерентных бетатронных колебаний, а жижектируеный CIJCTOK осуществляет остаточные затухаршке бетатронные колебания относительно накопленного пучка.

При выпуске используется тот же септук-нагнит, что и при ниженции, в начестве дефлектора используется прединфлектор. При этом пара импульсных корректоров осуществляет локальное искажение орбиты, за время порядка 25 кс подводя накопленный ожлажденный пучок к ножу септук-нагнита, который затем ударом дефлектора забрасывается через нож. На рисунке 2 и 3 изображены траектория накопленного и огибающая инжектируемого пучков при инжекции и фазовая диаграмма, поясняющая схему инжекции.

Так как частота инжекции и накопитель-охладитель разна 50 ГЦ и период Т нежду тактани инженции равен 20 мс, а постоянная времени затухания вертикальных бетатронных колебаний т\_ для данной энергии 510 МэВ и данных параметров накопителя составляет величину порядка 17 мс, то для устойчивой инжекции необходино пераспределить декременты сянхротронных π раднальных бетатронных колебаний. С этой целью предполагается использование поворотных кагнитов с градиенток. При этом для поли 15.2 кГс в нагнитах с градиентом - 0.4 кГс/си декременты санкротронных в радвальных бетатронных колебаний прихерно равны между собой. Это позволяет иметь кежду тактами инжекции около 2 т., затухания радиальных бетатронных колебаний, что вполне достаточно для устойчивой инжекции. В прянцяпе предуснотрена возножность уненьшать частоту внжекции в одну сепаратрису при переходе в режим накопления двух сгустков в макопителе. На рис. 4 изображена схема накопителя-охладителя.



Рис. 2. Траектории пучков при внжекции.



Рис. 3. Фазовая диагранна движения пучков при инженции: 1 - пучок после удара прединфлектора, 2 - у кожа септукнагнита, 3 - после удара инфлектора.



Рис. 4. Накопитель-охладитель.

æ

## Таблица 1.1. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ.

Энергжя	E	510 M9B
Перикетр	п	2740.11 см.
Ток пучка максимальный	I	35 MÅ
Чжело частиц	N	2·10 <sup>10</sup>
Частота повторений		1 – 4 Гц
Частота обращения	foð	10.9375 MFu.
Гармоника Вч	g	64
Частота ВЧ	frf	700 МГЦ.
Напряжение ВЧ	v	800 KB.
Потеря знергии за оборот	DE	5,3 KB.
Коэффициент пространственного уплотнения орбит	α	0.028

Адмятансы :	Ax	10 мрад•см
	Az	4 нрад.сн
Ширина сепаратрисы	DE/E	0,024
Частоты бетатронных колебаний:	Q <sub>x,z</sub>	4.78; 2.86
Частота свихротронных колебаний:	vs	0,021.
Хроматизи (естественный):	C_x, z	-7.66; -4.94
Времена радиационного затухания:	τ <sub>z</sub>	17.5 NC;
	τ <sub>x</sub>	11.3 нс;
	τs	11.9 MC.

Паранетры пучка:		
Вжодные:		
Энергетический разброс	DE/E	1.0 %.
Эниттансы:	Ex.z	1.5 мрад•см
Продольный разкер: Выходные:	σ	2.5 CM
Энергетический разброс	DE/E	.07 %
Эниттансы:	Ex	2.3 икрад•си
	Ez	0.5 нкрад•сн
Продольный разнер:	σ <sub>1</sub>	0.40 сн
(с учеток эффекта Тушека д и связи	0.2)	

#### 2. РАЗМЕЩЕНИЕ НАКОПИТЕЛЯ

CESP Весь инжени конный комплекс. включающий R Лянак-форникектор и накопитель-охладитель, разнещается ь 1. здании, на глубине ~4.6 м относительно нуля пола здания. Меджанная плоскость накопителя-охладателя, а также впускные ж Выпускные электронно-оптические каналы разкещаются в плоскости ЛИКОЙНОГО УСКОРЕТОЛЯ НА ВЫСОТО 1000 ИН ОТНОСЕТОЛЬНО ОТНОТКЕ -4.6 N. Электронный и позитронный пучки из линака к накопителю-охладителю доставляются πо двуж ЭЛЕКТВОНКО-ОПТЕЧЕСКИМ КАНАЛАМ ДЛЯ ИНЖЕНЦИИ В ДВУХ СИМНЕТРИНЫХ длянных прянолянейных пронежутках. Выпускные каналы служат для янженция электронных я позятронных пучков в Ф-Фабряку, также расположенную в 13-и здания, в линейный ускоритель с  $\lambda_{\mu\sigma}$  = 2 СК. А ТАККЕ ДЛЯ НИКЕКЦИИ В КАНАЛ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛУЧКОВ К накопителю B300-3. (Использование HOBOLO MHRGKUNOHHOTO комплекса ногло бы приблизительно на два порядка увеличить скорость накопления позитронов в коллайдере ВЭПП-4М.) На расунке 5 взображена схека расположения накопителя- окладителя и электронно-оптических каналов.

## 3. ВПУСКНЫЕ КАНАЛЫ

## 1. Физические требования

Транспортировка электронного в позитронного пучков из возначентора – линейного ускорителя к накопитель-охладителю сунсогвляется по двук несимиетричных электронно-оптических ческим (рис 5). При смене сорта частиц нагнит 181, который включен в схему акронатического параллельного переноса, должен включаться или выключаться за время не более 1 сек. Ниже приводятся параметры пучков на выходе линейного ускорителя.

Таблица 3.1	
Энергия	E = 510 MoB
Число частиц в сгустке	$N = 5 \cdot 10^9$
Энергетический разброс	dE/E = 3.0 %.
Энеттансы:	Е <sub>х.z</sub> =1.5 мрад•ск;
Продольный размер:	$\sigma_1 = 0.4$ сн.



Ри 5. Размещение накопителя-охладителя.

Электрояный в позвтронный пучкя вняектаруются в накопитель-охладитель в противоположных длянных прямолинейных промежутках по вертикали с помощью вертикальных эпускных ивгнитов с постоянным кагнитных полем. Для согласования пучков требуется обеспечить нулевую вертикальную и горизонтальную функции дисперсии в местэ инженции в накопитель, а также оптенальные функции флоке. Кроке TOPO, поскольку энергетический разброс поэнтронного сгустка на выходе линака СЛИНКОК ВЕЛИК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНЖЕНЦИИ, ДЛЯ ЕГО УНЕНЬШЕНИЯ предполагается вспользовать схеку дебанчировки пучка, используя участок магнитной структуры и ускоряждую секцию. аналогичную используеным в линейном ускорителе. Все выше перечисленные факторы, а также конкретная привлзка к планжруемому понещению сформулировали требования на систему вижекцвонных каналов накопителя-охладителя.

#### 2. Схена дебанчера

Как уже говорялось, на выходе линейного ускорителя предподагается жиеть сгустох с  $\sigma_1 \le 0.4$  си и  $\sigma_c = 0.03$ . Для эффективного захвата в накопитель-охладитель необходино инеть энергетический разброс  $\sigma_c \le 0.01$ . Уненьшить энергетический разброс на входе в накопитель ножно используя схему т.н. дебанчера, который состоит из нагнитной структуры, в которой осуществляется модуляция длины сгустка собственным энергетическим разбросом, и ускоряющей секции, в которой ускоряющее напряжение и фаза подобраны таким образом, что происходит уненьшение энергетического разброса сгустка.

Пусть s<sub>о</sub> и с<sub>о</sub> - исходные дляна и энергетический разброс Частицы. На выходе поворотной магнитной системы имеен:

$$s = s_0 + \psi_s c_0 \qquad 1a$$

$$c = c_1 \qquad 1b$$

десь  $\psi_{S} = \int \psi_{X}(1) \cdot k(1) d1$  - продольная функция дисперсии, k(1) - кривизна. После прохождения ускоряющей секции:

$$s = s_0 + \psi_s c_0$$
 2a

$$\varepsilon = \varepsilon_{o} + \frac{eV}{E} \sin(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (\mathbf{s}_{o} + \psi_{g} \varepsilon_{o})) , \qquad 2b$$

здесь eV - напряжение на ускоряющей сенции с учетом

пролетного фактора, Е – энергия пучка, λ – длина воящы ускоряющего напряжения. Для того, чтобы определять среднеквадратический разброс энергии сгустка на выходе дебанчера, необходико усреднить по всем 5 а с.

$$\sigma_{\varepsilon}^{2} = \left[ c_{0} + \frac{eV}{E} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (s_{0} + \psi_{g} c_{0})\right) \right]^{2} \qquad 3$$

Разлагая синус в ряд и пренебрегая нелинейными поправивии получаем:

$$\sigma_{\rm E} = \frac{\rm eV}{\rm E} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \sigma_{\rm go}$$

При V = 20 kV, E = 510 MeV,  $\lambda$  = 10.7 сн,  $\sigma_{BD}$ = 0.4 сн имеен  $\sigma_{c}$  min = 0.0092, При этон  $\psi_{R}$  = 43.4 сн.

Выбранная схема акронатического параллельного переноса на четырех магнитах ( 1М1 - 1М4 ) и линзах ( 1L2 - 1L8 ) позволяет менять величину продольной дисперсия от 15 до 70 см, меняя градиент в линзах. При этом входные и выходные паракетры пучка остаются неизменными. На рисунке 6 представлены Флоке-функции и дисперсия пучка для случая и = 43.4 ск.

#### 3. Инженция в накопитель

Для эффективного захвата электронного и позитронного необходено CIYCINOS . накопитель- охладитель ODECREVETL согласованые Флоке функций впускаехого пучка с Флоке функциями накопителя в месте янжемции, а также обеспечить кулевые дисперсконные функции. Выбранная схема вниекции - по вертикали в септум-магнит с постоянных магнитных полек - позволяет это сделать при помощи схемы Т. Н. Носта, в которок осуществляется параллельный перенос пучка из медианной плоскости накопителя в медианную же с занулением вертикальной дисперсии в месте впуска. Схена носта включает в себя три вертикальных 20-градусных нагната, 20-градусный септун-нагнат, являющийся в то же время элементом магнитной структуры накопителя, а также крадрупольную линзу 1114. которая позволяет занулять дисперсию. При эток ось канала в самой верхней точке зыше медианной плоскости накопителя прикерно на 65 см, что позволяет обойти элененты нагниткой струкуры накопителя. Сжена канала эключает в себя также дублеты линз 119 - 1110 и 1111, -1L12, которые необходимы для согласования оптических функций



Рис. 5. Флоке и дисперсконные функции дебанчера при У<sub>В</sub>= 43.4 см.



Рис. 7. Флоко и дисперсионные функции "носта".

пучка на выходе параллельного переноса и на входе в кост. На рис. 7 изображены оптические функции коста. В начале канала предполагается использовать линзу 1L1 для согласования пучка с магнитной структурой каналов назависимо от параметров пучка на выходе линейпого ускорителя. Эта линза является общей для позитронного и электронного каналов. Электронный инжекционный канал включает в себя линзу 1L1, два фокусирующих дублета -2L2, 2L3 и 2L4, 2L5, а также схему моста, аналогичную той, которая применяется в позитронном канале.

## 4. СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

В накопителе-охладителе используется схема однооборотной RHROKUKE c предударон накопленного пучка. и нженция осуществляется по вертикали С VDADOX ∎нфлектора по ГОДИЗОНТАЛИ. ЧАСТИЦЫ ОДНОГО ЗНАКА ВПУСКАЮТСЯ В ВЫПУСКАЮТСЯ В ОДНОК К ТОК ЖЕ ПРОМЕЖУТКЕ. ВСЕГО ПОД ВПУСК-ВЫПУСК ЗАНЯТО ДВА длянных прямолянейных прохежутка накопятеля - раздельно для электронов . для поэнтронов. Используется вертинальный соптун-магныт с постоянных полем. Скещенный по радкусу от X нжект хруеный **равновесно**й орбиты. пучок **IDNBOENTCH** Септук-магниток в медианную плосмость накопителя, размальные колебания пучка частично гасятся инфлекторок, расположенным через 1/4 дляны волны радвальных бетатронных колебаний от кеста впуска. Накопленный пучок в комент впуска ударом предвифлектора подводятся к "ножу" септун-нагнята, вифлектор гасит колебания накопленного пучка. После затухания остаточных колебаний працесс павторяется с частотой 50 Гц до накопления необходимого числа частиц в сгустие.

Поскольку днапазон перестройки накопителя по энергии не превышает ± 5 %, устройства впуска и выпуска должны обеспечивать возможность перестройки ударов в этих же пределах. Выбранная схека инжекции и выпуска не требует переполюсовки кикеров и изменения направления волны в них при любых режимах работы комплекса. Основные требования к кикерам приведены в таблице 4.1.

Кикеры выполнены в виде синнетричных полосковых линий с волновых сопротивлениех каждой пластины около 50 Ок, размещенных в промежутках и частично в квадрупольных линзах. Па рис. 8 показан профиль верхней половины пластины кикера, разнещенной в линзе. Заштрихована область с неоднородностью ноли не хуже ± 5 %, точкаки откечена граница рабочей апертуры. Каждый кикер запитывается парой разнололярных импульсов.

<u>Поскольку внжектируемый пучок кнеет малую дляну</u> (σ ≃ 1.5 см), а наколитель работает в односпустковок режиме, время жарастания (в спада) удара кикеров ножет почти достигать АЛЕТЕЛЬНОСТЕ ПЕРЕОДА ОБРАЖНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩЕГО 91,5 ИС. При этом время, пробега волны в клкере сказывается иного меньше длятельности фронта или спада питающего импульса при выбранной. длене какеров. Это позволяет обеспечить достаточно **КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОКОЖДЕННЕ ПИТАКЩ**ЕГО ИМПУЛЬСА ПО ПЛАСТВНАМ XEXODOR бөз заметных отражений даже при з нач ительком рассогласовании пластин с генераторани при условии равенства сопротвеления нагрузки и волнового сопротвеления генераторов.

С учётоя этих соображений питание кикеров осуществляется по схене, прязедённой на ряс. 9. Генератор форкирует пару разнополярных жипульсов на эходах 25-Онных передающих линий, по которых жипульсы скихронно поступают на 50-Окные пластины кажаров, нагруженные на 25 Он каждая. По отношению к пучку направление волны встречное. В режние бегущей волны в линии, -**КОГЕЗ, СООТНОЖЕНИЕ НЕЖДУ ТОКОМ Я НАПРАЖЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЛЕТСЯ** наражениен :I = V / W, где I - ток в волне, V - напряжение, а М - ВОЛНОВОВ СОПОСТАВЛЕНИЕ, ВСТРЕЧНАЯ ДЕЛЯТИВИСТСКАЯ ЧАСТИЦА. получает одинаковые по величине удары XAK 38 счёт электрического поля, так к за счёт нагнитного, удары при эток сункируются. В принятой же схеме при выбранных величинах инпедансов создается режин, когда согласование и режим бегущей волны выполняется лишь для генератора, передажией ляния и нагрузкя. В этой схеме пластины кикера кожно рассматрявать как короткий несогласованный участок, который слабо влияет на прохождение импульсов. При заданной величине напряжение ток в пластинах определятся волновыя сопротивлением генератора, а не пластин и в расскатриваемом случае вдвое превышает ток, соответствующий режиму бегущей водым при эток напряжения. То есть в такок режиме кикер действует на пучок с учётом электрической составляющей в 1,5 раза сильнее, чем в режиме бегущей волны при одинаковых анцянтудых импульсов напряжений, формярукеных генератором. Заметии, что такой подход присклен лишь в тех случаях, когда

16



Рис. 8. Профиль верхней половины пластины кикера.



Рис. 9. Схена питания пластин ижнера.

от какера не требуется предельное быстродойствие и это ножно питать випульсок с относительно большан временем установления, во много раз превышающах время пробега волны по кикеру. Если диительность фронта випульса соязмерима со временем пробега волны в кикере, относительная величина отражений, а соответственно в искажений формы импульса, может возрасти до значений порядка единицы.

Предложенный подход позволяет снизить напряжение на жижерах до ± 40 кВ против ± 60 кВ, указанных в Табл. 4.1, а в жачестве коммутаторов в генераторах применить мощные импульсные водородные тиратроны на напряжение 50 кВ.

В качестве септум-магнита используется магнит типа **Данбертсона с постоянным магнятных полен (см. ржс. 10). Жагнит** вспользуется как для впуска, так и для выпуска частиц, поэтому имсет большую вертикальную апертуру. Циркулирующий пучок OTBEDCTME в магнитопроводе. MOOXOANT **46**De3 смещенное относятельно ося скинетрих нагнита. Вакуунная канера нагнита охватывает часть магнитопровода с каналом (2) រារាន циркулирующего пучка (1), соединяясь на торцах с вакуунными жамерами накопителя и каналов впуска и выпуска. Инжектируеный пучок впускается в магнят сверху к после поворота на 200 ОКАЗЫВАЕТСЯ В МЕДЖАННОЙ ПЛОСКОСТИ НАКОПИТЕЛЯ. ОТДЕЛЕННЫЙ ОТ циркулирующего пучка ножом Септук-магнита с толщиной 3 мм.

Для уконьшения проникания магнитного поля Внутрь отверстия для циркулирующого пучка, по контуру отверстия в магнитопроводе устанавлявается защитный пермаллоевый экран топщиной 0.2 мм, отделенный от железа магнитопровода зазорок 0.1 мм. Остаточная величина паразитного поля не превышает 3 Гс, что соответствует искажению орбиты пучка на величину 1.3·10<sup>-4</sup> рад. Для экранирования рассеякных магнитных полей от обмоток на торцах магнита используются защитные экраны, укеньшающие интеграл рассеянных полей, действующий на пучок до величины 100 Гс-си, что соответствует повороту пучка на угол 6·10<sup>-5</sup>рад. В таблице 4.1 приведены технические параметры септум-магнита.

18



РКС. 10. Поперечное сечение септум-магнита. 1 магинтопровод с отверствен для циркулирующего пучка, 2 - вакуунная камера. 3 - основной магнитопровод, D - апертура септум-магнита.

Таблица	4.1.	ПАРАКЕТРЫ	YCTPONCTB	ДЛЯ ВПУСКА	-	ВЫПУСКА.
---------	------	-----------	-----------	------------	---	----------

Какеры:		
Дляна		110 см;
<b>Апертура</b> горжзонтальная		3.6 CM;
<b>Вертикална</b> я		2.4 см;
Направление удара		по раджусу
Питание пластин		парафазное
Напряжение на пластинах ки	кера для режжна *	
при энергии 510 МэВ:	предвифлектор	± 60 KB
	жнфлектор	1 60 KB
	<i>дефлектор</i>	± 60 KB
Неоднородность поля в рабо	чей апертуре	≤ 10 <b>%</b>
Длительность фронта (среза	) удара	≾ 80 HC
Возмущения за счет "хвосто	Bw	≤ 5 %
Нестабильность удара:	прж впуске	518
при выпуске	в Ф-фабржку	≤ 1 8
при выпуске	в линак (д=2 см)	≤ 0.1 %
Дляна сгустка на полувысот	в: при впуске	2.5 CK
	при выпуске	1.0 CM
Частота жнженця		50 <b>Гц</b>
Частота выпуска		1 + 4 Гц
* - выбран режки пятанкя	, отличный от режи	на бегущей
волны, при этон анплитуда :	импульсов составит ±	40 KB.

## Септун-магныт:

Количество	2
Апертура горизонтальная	18 MK
вертикальная	180 MM
Сукнарный воздушный зазор	21 MM
Магнитная длина	815 MH
Ток питания обнотки	847 A
Величина поля	7.32 KFC
Угол поворота	20 <sup>0</sup>
Число витков на полюс	16
Потребляеная кощность	5.4 кВт
Вес магната	1.2 т

### 5. ПАРАМЕТРЫ ПУЧКОВ

Аля обеспечения необходиной Скорости HAKOILITCHER позитроков в коллабдер ВЗПП-5 необходико обеспечить выпуск позитронного сгустка из накопителя-охладителя с числом частиц 2·10<sup>10</sup> в дляной  $\sigma_1 = 0.4$  ск с частотой не менее 1 Гц. Энергия частиц определяется энергией ф-фабрики и равна приблизительно 510 МоВ. Раджальный фазовый объем, энергетический разброс и длена сгустка, которые ногут быть получены при конкретных ПАДАНСТДАХ НАКОЛЯТСЛЯ. ОПДСЛОГЛЯЮТСЯ ДАДЗАЦВОННЫМ ЗАТУХАННОМ РЕЛЕДСТВИЕ СИНИСТОННОГО ВЛЛУЧЕНИЯ И ИНОГОКЛАТНЫМ ДАССЕЯНИЕМ частии внутри сгустка (эффект Тушека). При данных параметрах накопателя этот эффект. По-видямому, будет вграть существенную **ДОЛЪ**. При достаточно больших токах в накопителе могут развиваться разного рода когерентные неустойчивости сгустиа. ПОИВОДЯЩИЕ К УВЕЛИЧЕНИЕ ЕГО ЭНЕОГЕТИЧЕСКОГО DEЗброса и длины. влаяные которых также следует учитывать. Вертикальный фазовый объем, по-видимому, будет определяться остаточной величиной СВяза вертикальных в горизонтальных бетатронных колебаний к -√E<sub>y</sub>/E<sub>y</sub> . Здесь E<sub>y</sub> и E<sub>y</sub> - соответственно вертикальный и горизовтальный эмиттансы пучка. Расскотрим процессы, которые определяют паражетры пучка в накопителе.

## 1. Параметры, определяеные квантовыки флуктуацияни

Свихротронное излучекие сгустка заряженных частиц происходит отдельными квантами и статистически независимо для различных частиц друг относительно друга с характерной частотой гамма-квантов:

$$\omega_{\rm c} = \frac{3}{2} \frac{{\rm c}r^3}{{\rm R}_{\rm o}}$$

1

Здесь R<sub>0</sub>- раднус поворота в нагните, т – релятивистский фактор. Равновесный энергетический разброс определяется равенством диффузии частиц пучка вследствие квантовой раскачки в затухания синкротронных колебаний.

$$\Delta E^2 = \frac{1}{4} \dot{N} \, \bar{c}^2 \tau_g \qquad 2$$

Здесь N - частота вспускания фотонов, с<sup>2</sup> - квадрат средней энергии вознужения, т<sub>в</sub> - постоякная аренени затухания симихротронных колебаний. Игнозенная излученная нощность Р, в потери энергия за оборот U\_ равны:

$$P_{\gamma} = \frac{2}{3} r_{e} \pi c^{2} c \frac{\gamma^{4}}{2} - (E H)^{2} \qquad 3$$
$$U_{o} = \frac{2}{3} r_{e} \gamma^{4} \pi c^{2} \pi < \kappa^{2} > 4$$

Здесь Е – энергия сгустка, К –магнитное поле в поворотных кагнитах,  $r_e^{-2.82 \cdot 10^{-13}}$  ск – классический радкус электрона, В – периметр накопителя, К – кривизна,  $\langle \rangle$  – усреднение по периметру кольца,  $mc^2$  – энергия покоя электрона. Здесь и далее предполагается, что пучок релятивистский в лабораторной системе отсчета. Квадрат установившегося энергетического разброса равен:

$$\sigma_c^2 = \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2 = \frac{55}{32\sqrt{3}} \wedge \gamma^2 \quad \frac{\langle |K|^3 \rangle}{\langle K^2 \rangle} \frac{\Gamma_z}{\Gamma_s} \qquad 5$$

Здесь А = 3.8 · 10<sup>-10</sup> см, - комптоновская дляма волны электрома, Г<sub>д</sub>, Г<sub>в</sub> - декременты затухания вертикальных бетатронных и синиротромных колебаний соответственно. В случае, если нагнитное поле в изгнитах накопителя можно считать постоянным, то справедлява формула:

$$\begin{array}{c} \langle |\mathbf{K}|^{3} \rangle & \frac{1}{R} \\ \langle |\mathbf{K}|^{2} \rangle & \overline{R} \\ \end{array}$$

Продольный размер сгустка связан с энергетическим разбросом через частоту синхротрониых колебаний:

$$r_{R\theta} \nu_{g} = \left(\frac{\alpha q V_{0} \cdot \cos \phi_{B}}{2\pi E}\right)^{1/2} \qquad 7$$

Здесь а - коэффициент уплотнения орбиты, R - средний радкус накопителя,  $v_g^-$  синкротронная частота, норикрованная на частоту обращения, q - кратность напряжения ВЧ,  $V_o^-$  его амплитуда с учетох пролетного фактора,  $\phi_g^-$  разновесная фаза. Для параметров накопителя: Ro = 112 см, Гг/Гs = 1/1.47, E = 510 МэВ,  $\gamma \approx 1000$ , R = 436 см,  $\alpha \approx 0.028$ ,  $V_o^- = 800$  кB, q = 64, имеем  $\sigma_c^- = 4.8 \cdot 10^{-4}$ ,  $\sigma_1^- = 0.28$  см.

Равновесная величина горизонтального эниттанса свизана с энергетическим разбросом следущами образом:

$$B_{x} = \langle I_{x} \rangle \frac{\Gamma_{g}}{\Gamma_{x}} \sigma_{c}^{2}, rae \qquad g$$

$$I_{x} = \frac{1}{\beta_{x}} (\psi_{x}^{2} + [\beta_{x} \psi_{x}' - \frac{1}{2}\beta_{x}' \psi_{x}]^{2}) \qquad 9$$

есть инваршант для функция дисперсии,  $\beta_X$  и  $\psi_X$  - эначения радиальных  $\beta$  и  $\psi$  - функций,  $\beta_X'$  и  $\psi_X'$  - их производные.  $\Gamma_X^$ декремент затухания радиальных бетатронных колебаний. Для параметров накопителя величина горизонтального эмиттанса равна  $E_X = 2.6 \cdot 10^{-5}$  рад-си.

#### 2. Многократное рассеяние часты, внутри сгустка

Вследствие рассеяния частиц внутри сгустка происходит перекачка энергии поперечных колебаний частыц в энергию продольных колебаний. Случайные изменения энергии частиц при эток могут быть весьма значительны вследствие преобразования Лоренца при переходе в лабораторную систему отсчета, что может приводить к выходу частицы за пределы сепаратрисы и потере ее при рассеянии на большие углы. Этот процесс накладывает ограничение на время жизни, которое может быть получено в накопителе. Кроке того, важное значение имеет процесс рассеяния частиц на малые углы (многократный эффект Тушека), который хоть и не приводит к потере частиц, но приводит к увеличению энергетического разброса и энитанса пучка, что препятствует укорочению сгустка.

Предположим, что сгусток нерелятжвистский в систеке центра масс и установявшийся энергетический разброс определяется процессом кногократного рассеяния на малые углы частиц внутри сгустка. При эток, поскольку акт: рассеяния частиц происходят статистически независкио дру: относительно друга, то справедляво выражение (2) для энергетического разброса.

Выражение для ΔЕ<sup>2</sup> ножно переписать через инпульс, получаеный частицей в поперечном к горизонтальному направлении (предполагается что взаимодействие происходит только и горизонтальной плоскости).

$$\tilde{c}_{t}^{2} = \frac{1}{2} c^{2} \left( N \delta \overline{p}_{1}^{2} \right),$$
 10

Здесь бр.<sup>2</sup> - квадрат средней поперечной составляющей импульса после взаимодействия частиц. Множитель 1/2 возникает вследствие того, что вероятность расседния частиц в продольном направлении в вертимальном одинакова. В свою очередь:

N ≈ n ∨ σ 11 Здесь n - плотность частиц, ∨ - скорость частицы в раджальной направления,  $\sigma$  - сечение взанислействия. Заметим здесь, что выражение ( N  $\delta p_1^2$ ) одинаково в лабораторной системе отсчета и в системе центра масс частиц. Используя (21), получаем:

$$(\tilde{N} \delta \tilde{p}_{1}^{2}) = n (v \sigma \delta \tilde{p}_{1}^{2})$$
 12

$$n = \frac{N}{2^{3} n^{3/2} \sigma_{x} \sigma_{z} \sigma_{1}}$$
 13

Здесь п ~ плотность частии, N - их число. Горизонтальный размер сгустка квадратично складывается из синжротронного и бетатронного размеров:

В случае, если вертикальный размер сгустка определяется козффициентом связи вертикальных и горизонтальных бетатронных колебаний к, справедливо соотномение:

$$\sigma_{\mathbf{z}} = \kappa \left( \frac{\beta_{\mathbf{z}}}{\beta_{\mathbf{x}}} \right)^{1/2} \sigma_{\mathbf{x}} = \kappa \left( \beta_{\mathbf{z}} \mathbf{U}_{\mathbf{x}} \right)^{1/2} \sigma_{\mathbf{c}}$$
 15

Подставляя (6), (14) в (15) в (13) получим для п:

$$n = \frac{N \nu_{g}}{2^{3} \pi^{3/2} R \alpha \kappa (\beta_{z} U_{\chi})^{1/2} (\beta_{\chi} U_{\chi} + \psi_{\chi}^{2})^{1/2}}$$
 16

Для  $\{v \ \sigma \ \overline{\delta p_1}^2\}$ , согласно [2], справедливо выражение:

$$\{\mathbf{v} \ \sigma \ \delta \overline{\mathbf{p}_{1}}^{2}\} = \frac{2 \ \sqrt{n} \ \mathbf{x}_{0}^{2} \ \mathbf{p}_{0}^{2} \ c \ \boldsymbol{\beta}_{\mathbf{X}}}{\gamma \ \sigma_{\mathbf{X}}} \ \mathbf{f}(\mathbf{x}_{\mathbf{n}})$$
 17

Здесь f(2<sub>m</sub>) - логаряфинчески меняющаяся функция. зависящая от пряцельного параметра столкновения частиц.

$$f(\chi_{m}) = \int_{\chi_{m}}^{\pi} \frac{1}{\chi} \ln \left(\frac{\chi}{\chi_{m}}\right) e^{-\chi} d\chi \qquad 18$$

$$x_{\rm m} = \frac{r_{\rm e} \beta x^2}{b_{\rm max} (r \sigma_{\rm x})^2},$$
 19

 $b_{max} = n^{-1/3}$  - максимальное прицельное расстояние взаинодействующих частии. Для рассматряваемых параметров макопителя  $f(x_m) = 100 + 200$ . Используя (17) и (18) и подставляя (14) в (2), в итоге получаем выражение для энергетического разброса сгустка:

$$\sigma_{c}^{6} = \frac{N r_{e}^{2} \beta_{x} v_{s} \tau_{s} f(x_{m})}{2^{5} \pi \tau^{3} \alpha \kappa (\beta_{2} U_{x})^{1/2} \cdot (\beta_{x} U_{x} + \psi_{x}^{2})}$$
20

Поскольку  $\tau_g -1/\gamma^3$ ;  $\sigma_c -\frac{N^{1/6}}{\gamma}$ ; е энергетический разброс сравнительно недленно растет с увеличением числа частиц в сгустке. Очевидно, что рассилтриваемый эффект определяет размеры сгустка при низких энергиях частиц. При возрастания энергии энергический разброс ь сгустке будет определяться квантовыми флуктуациями, поскольку  $\sigma_{c\gamma} \sim \gamma$ . Численное моделирование показывает, ч.о п. с. с. т. т. т. пранетрач накопителя для числа частиц в сгустки N = 2-10<sup>10</sup> и коэффициенте связи к = 0.2 энергический разброс, вносимый эффектом тушена, и энергический разброс в слукнарный энергетический разброс вследствие квантовых флуктуаций дают приблюзительно одинаковый вилад в сумнарный энергетический разброс в слукнарный энергетический разброс в слукнарный энергетический разброс в сумнарный энергетический разброс в слукнарный энергетический разброс вследствие квантовых флуктуаций дают приблюзительно одинаковый вилад в сумнарный энергетическом разброс в слукнарный энергетический разброс вследствие квантовых флуктуация, с.  $\gamma_1 = 0.44$  си, время жизни, определяеное квантово рассеяния  $\tau_1 \approx 1000$  сек.

### 3. Когерентная устойчивость двяжения сгустка

Получение достаточно короткого сгустка в изкопителе ивляется серьезной физической проблемой. (Предполагается иметь на выходе накопителя сгусток с длиной σ<sub>1</sub> ≤ 0.4 см, с тем чтобы после группирователя иметь длину сгустка порядка 0.04 см, что необходимо для эффективной имжекции в линейный ускоритель с λ = 2.14 см). Для реализации этой задачи при проектировании накопителя закладываются следующие особенности:

- налая величина коэффициента уплотнения орбиты α = 0.028
- высокая гарконика ВЧ q = 64
- максимально высокая амплитуда напряжения ВЧ

При числе частиц N порядка 2·10<sup>10</sup> и дляне слустка порядка нескольких жиллинетров основными факторани, ограничивающими мининально достижниую дляну слустка, являются когерентные нуустойчивости, обусловленные взаимодействием электромагнитных полей слустка с неоднородностяки накуумной какеры, влускными и выпускными устройствами, ВЧ резонатораки и т.д. Это взаимодействие может проявлятся во-первых, в удлинении слустка и, во-вторых, в возбуждении еге когерентных колебаний.

#### Оценки продояьного марокополосного ямпеданса:

Удлянение сгустка происходит вследствие воздействия на него собственных полей излучения и определяется величиной широкополосного продольного импеданса Zn на длине волны порядка или меньше дляны сгустка. При заданном числе частиц в сгустке N и длине слустка  $\sigma_1$  величина широкополосного импеданса на гармониках  $n > n_{CT} = R/\sigma_1$  частоты обращения не должна превышать предельного значения, ограниченного неравенством:

$$|Zn/n| \leq \frac{Z_0 + 2\pi q V_0 \cos \phi_s \sigma_1^3}{4\pi N e R^2}$$
 21

или, используя выражение, связывающее длину и энергетический разброс пучка:

$$|\mathbf{Zn/n}| \leq \int \frac{\pi}{2} \frac{\mathbf{Z_0} \mathbf{E} \mathbf{a} \, \sigma_1}{\mathbf{Ne}^2} \, \sigma_{\mathbf{E}}^2 \, \cos \phi_{\mathbf{g}} \qquad 22$$

Здесь Z<sub>O</sub> = 377 Он - кипеданс свободного пространства. Для накопителя-охладителя при R = 436 сн, E = 510 МэВ, N =  $2 \cdot 10^{10}$ ,  $\sigma_{\rm R}$  = 4.8 ·  $10^{10}$ ,  $\alpha$  = 0.028,  $\cos \phi_{\rm S} \approx 1$ ,  $\sigma_{\rm l}$  = 0.4 сн получаен  $|Zn/n| \leq 0.22$  Он, что является очень жестких ограничением к. по-видимому, такую величину импеданса не удастся получить в резльнок накопителе.

Прежде чем проводить оценки величины широнополосного импеданса, рассмотрим другое важное ограничение на напряжение ВЧ системы - энергетический аксептанс накопителя, равный

$$\left( \frac{\delta E}{E} \right)_{\text{max}} = \left( \frac{eV_{o}}{\pi \alpha Eq} \cdot G(\phi_{g}) \right)^{1/2}$$
 23

Здесь  $G(\phi_{S}) = 2$  при  $\phi_{S} = \pi$ .

В таблице 5.1 приведена зависимость энергетического аксептанса накопителя, установившийся равновесный продольный размер сгустка σ<sub>1</sub> из-за квантовых флуктуаций, σ<sub>1</sub> - продольный размер с учетом многократного рассеяния для связи 0.2 и ограничение на широкополосный продольный импеданс {Zn/n}, не приводящий к удлинению сгустка, при числе частиц N = 2·10<sup>10</sup>.

Таблица 5.1.

V <sub>o</sub> , kV	200	400	600	800	1000
(δΕ/Ε)	1.18	1.67	2.04	2.36	2.64
σ <sub>10</sub> ,сн	0.57	0.4	0.33	0.28	0.25
σ <sub>1</sub> ,ск	0.78	0.58	0.48	0.44	0.39
2n/n , 0N	0.32	0.25	0.19	0.16	0.14

Основными вкладами в величину широкополосного продольного импеданса будут:

 жипеданс за счет конечной проводжности стеном вакуунирй камеры:

$$|Zn/n| = \frac{Z_0}{a} \cdot \left(\frac{c\sigma_1}{4\pi\kappa}\right)^{1/2} \approx 0.026 \cdot \frac{\sigma_1[CN]^{1/2}}{a[CN]} \cdot [0N] < 10 \text{ NOR}$$

здесь а - раджус вакуунной канеры, к = 5·10<sup>+7</sup> с <sup>2</sup> (для недж) - электрическал проводжность стенок вакуункой канеры, с - Скорость света;

- жиледанс резонатора:

٠.

$$|Zn/n| = \frac{Z_0}{2\pi^2} \cdot \frac{(2\pi g \sigma_1^{3})^{1/2}}{aR} = 48 \ [OH] \left(\frac{g \sigma_1^{3}}{aR}\right)^{1/2} = 25$$

Здесь g ~ дляна резонатора. При g = 43 см,  $\sigma_1$  = 0.4 см, R = 436 см, а  $\simeq$  2 см для одяночного резонатора получается Zn/n|  $\simeq$  0.1 Ом;

- импеданс переходов с изменением сечения вакуунной камеры в том числе и кикер-нагнитов, который можно оценить при помощи следующего выражения:

$$|2n/n| \approx \frac{20}{\pi} \cdot \frac{\sigma_1}{R} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$
 26

Здесь а в b - радвусы вакуунной канеры, в нужно учятывать только вклады переходов от большего радвуса к неньшену. Учятывая, что на накопителе предполагается использовать 4 кикер-нагнита (b/a = 80 мм/36 мм) и диаметр вакуунной канеры резко язненяется при переходе от пряколянейных пронежутков к полужольцан (b/a < 80 мм/50 мм), получаем:

$$|Zn/n| \simeq \frac{377}{\pi} \cdot \frac{0.4}{436} \cdot \left(4\ln \frac{80}{36} + 2\ln \frac{80}{50}\right) = 0.45 \text{ on}$$
 27

Заметии, что величина всех приведенных инпедансов увеличивается с длиной сгустка (все значения даны для σ<sub>1</sub> - 0.4 си), что будет приводить к большему удлинению, чем определяется выражением (21) при постоянном [Zn/n].

По-видикоку, накоольший вклад (и в то же врекя имеющий накоольший разброс в теоретических оденках) дает импеданс за счет мягкой компоненты СК. Для вакуумной камеры, открытой в радкальном направлении, его величина будет определяться следующим выражением:

 $|2n/n| \approx 300 (OM) \cdot \frac{a}{R} \approx 1 OM, \quad a \approx 1.5 cm, R \approx 436 cm 28$ 

Максинун этого импеданся достигается для длин волн:

$$\lambda_{\rm KP} \simeq 10 \cdot \left(\frac{a^3}{R}\right)^{1/2} \simeq 2\pi \cdot 0.14 \ \rm CM \qquad 29$$

Это значительно мороче длины сгустка ( $\sigma_1 << \lambda_{\rm KP}/2\pi$ ). Для закрытой в радиальном направлении вакуунной какеры величина этого икпеданса будет заметно меньше за счет дополнительного экранирования и отражения СИ от стенок. Поскольку величина этого импеданса занетно превышает сукмарный вклад остальных слагаеных и он "пиковак" в диапазоне коротких длин волн, то величина импеданса будет слабо зависеть от длины сгустка. Подводя итог вышеизложенноку, ножно оценить величину широкополосного импеданса порядка 1 + 1.5 Ок, что и наблюдается в большинстве установох, где его минимизации придавали серьезное значение: CESR (Cornell), Damping Ring (SLAC).

Как яндно из выражения (21), при величние инпеданса порядка 1 Он ининкальная длина сгустка будет порядка 1.7 см для N = 2·10<sup>10</sup>. В дейстинтельности ситуация будет лучше, так как эта неустойчивость не приводит к потере пучка и ножно заметно переходить за порог ее возбуждения. В эток случае ножно добиться уненьшения длины сгустка за счет увеличения напряжения ВЧ. В таблице 5.2 приведены установившийся энергетический разброс и длина сгустка в зависикости от жатояжения ВЧ системы для [Zn/n] = 1 Ом.

Таблица 5.2

V <sub>o</sub> , kV	200	400	600	800	1000
(8E/8E0)	1.46	1.59	1.75	1.85	1.93
а <sup>1</sup> , си	0.83	0.64	0.57	0.51	0.48

Из сравнения таблиц 5.1 и 5.2 кажется разунным выбрать напряжание ВЧ V<sub>O</sub> ~ 600 + 800 кВ. Длина сгустка в эток случае будет порядка 5 + 6 мк, что примерно вдвое больше установившегося размера по квантовым флуктуациям. Захватываемый энергетический разброс при эток составит величину порядка 1 2 %. Подводя итог, необходимо заметить, что рассмотренный эффект, по-видикому, внесет больший вклад в удлинение сгустка и увеличение его энергетического разброса, нежели иногократное расселиие и, следовательно, именно он будет определять киник:льную достижную длину сгустка в накопителе.

#### 4 Перераспределение декрементов затухания

Частицы, двигаясь по замкнутой орбите в накопителе, теряют свою энергию вследствие синхротронного излучения. Поскольку В ускорлюдих резонаторах происходит компенсация потерь только продольной составляющей энергии, то колебания частиц в полеречном направлении затухают во времени, т.е. имеет несто так называеное "радиационное загухание". В случае, если вертикальное движение частиц происходит незавьскихо от горизонтального, кежду декрементами затухания синхротронных и горизонтальных бетатронских колебаний Г<sub>в</sub> и Г<sub>х</sub> существует простая связь:

$$\frac{1}{r_z} = \frac{1}{r_z} = 3$$
30

Декрекент затухания вертикальных колебаний определяется следующим выражением:

$$\Gamma_{z} = \frac{1}{2T_{o}} \cdot \frac{U_{o}}{E} \qquad 31$$

Здесь Т<sub>о</sub> ~ период обращения. Для параметров накопителя U<sub>0</sub> = 5.3 ков. Т<sub>о</sub> = 9.13·10<sup>-8</sup> сек. т<sub>z</sub> =  $1/\Gamma_z$  = 17.5 исек. Выражение для  $\Gamma_g$  ножно получить продифференцировав потери энергии за оборот:

$$\Gamma_{g} = \frac{1}{2T} \cdot \frac{dU_{o}}{dE} \qquad 32$$

При этом, поскольку Г, и Г, связаны между собой:

$$\Gamma_{g} = \Gamma_{z} \cdot (2 + J), \qquad \Gamma_{x} = \Gamma_{z} \cdot (1 - J) \qquad 33$$

$$J = \frac{\int K^{3} \cdot (1 + \frac{G}{HK}) \psi_{\chi} ds}{\int K^{2} ds}, \quad 3 \text{ gecb } G \approx -\frac{dH}{dz}, \quad 34$$

интегрирование ведется по периметру накопителя. Для случая постоянной кривизны нагнитов это выражение можно упростить:

$$J = K_0' \left(1 + \frac{G}{R}_0\right) \overline{\psi} \qquad 35$$

F - усредненная по магнятному полю функция дисперсия.

В общен случае, если не предприникать специальных кер, интеграл J мал и  $\Gamma_s \approx 2\Gamma_z$ ;  $\Gamma_x \approx \Gamma_z$ . Поскольку для накопителя-охдадителя  $\tau_z \approx 17.5$  мс, а перход следования тактов инжекции tin= 20 мс, очевидно что этого времени недостаточно, чтобы сгусток, захваченный в предыдущем такте кнжекцик к разназанный после этого практически по всей апертуре вакуунной канеры, в достаточной степени успел уменьшить свой горизонтальный размер вследствие радвационного трения. Эту ситуацию кожно попытаться улучшить, если перераспределить скнжротронных горязонтальных бетатронных декрекенты . колебаний. Для этих целей предполагается использовать поворотные магниты с заложенным в их профиль отрицательным граднентом. Эта процедура полезна также с точки эрения конструпрозания оптики накопителя, поскольку проясходят фонусировка движения пучка в вертикальной плоскости, хотя при эток несколько увеличивается энергетический разброс и длина сгустка. При G = -0.4 kГс/сн  $\Gamma_{x}$ = 1.53 и  $\tau_{x} \approx$  11.5 нс, что выглядат вполне праеклано с точка зреная уменьшеная времена радиационного затухания бетатронных колебаний.

#### 6. ДИНАНИЧЕСКАЯ АПЕРТУРА

Важным параметром накопителя является величина ero дянакической апертуры. Вследствие наличия таких нелинейных элекентов как секступольные линзы, необходимых для коррекции естественного хроматизна, а TAKKE ∎3~3a нездеальности изготовления и выставки квадрупольных линз и дипольных магнитов, приводящей к появлению мультипольных моментов в магнитном поле, движение частиц при больших акплитудах становится существенно нелинейным, что ножет приводить к ограничению апертуры накопителя. Это накладывает ограничение на расстановку секступольных ланз в определяет требования на качество изготовления и точность выставки магнитных элементов. Особое внимание для данного варианта накопителя необходико получению большой было уделять достаточно величины линанической апертуры дЛ Я раджального движения. т.к. НАКОПИТЕЛЬ СУЩЕСТВЕННО ЖЕСТЧЕ ПО К НЕЖЕЛК ПО 2, А ВЕЛИЧИНА динанической апертуры падает при увелячения жесткостя ускорштеля.

Исходя из этих соображений, была выбрана рабочая точка (Q<sub>x</sub> = 4.78, Q<sub>z</sub> = 2.62). Численное моделирование показывает, что нелинейные эффекты для накопителя-охладителя, вызванные секступолями, компенсирующими естественный хроматизи, достаточно слабы. Динахическая апертура, посчитанная для идеальной расчетной структуры различными пакетами програми (MAD, SpinLie, TRACK), превышает вакуунную какеру даже при энергетическом разбросе ± 5%.

Моделярование показывает, что для Да нного варяанта накопителя граничный эниттанс устойчжеого движения составляет велячику порядка 30 мрад ск в горизонтальном и более 100 ирад.си в вертикальном направлении (для  $\sigma_{p}$  = 0.02), что в несколько раз больше чем аксептанс накопителя. На рисунке 11а показана джнамжческая алертура для пучков С кулевым энергетическим разбросом, а на рисунке 116 - зависимость горизонтальной динамической апертуры от энергетического разброса.

При внесении ошибок в поля магнитов до 1% динамическая аппертура уменьшалась прикерно в 3 раза, котя и оставалась достаточно большой. Но после просчета кривых сдвигов частоты стало ясно, что ограничение связано с достаточно сильными октупольными компонентами введенного возмущения. Этот эффект

31

достаточно легко конпенсируется парой октуполей, что и было проверено расчетом.



Рис. 11 а) - динаническая апертура накопителя-охладителя при нулевом энергетическом разбросе, б) - зависиность горизонтальной динанической апертуры от энергетического разброса.

## 7. ЭЛЕМЕНТЫ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

## 1. Воворотный магнит

Магнитная структура накопителя содержит 8 45-градусных поворотных жагнатов ~ по два на каждый крадрант. Магнаты О-образные, поперечное сечение магнита показано на рис. 12. В таблице 7.1 призедены технические характеристики кагнита. Магнит и остальные магнитные элементы выполнены из железа марки 08-СП. Полюс магнита выполнен в виде концентратора магнитного потока. Номинальная величина магнитного поля разна 15.2 КГС. Больщая велячина нагнитного поля нежелательна, т.к. в профиль полюса закладывается сильный градиент - -0.4 кГс/си х магнитное поле на краю полюса, который расположен на расстояния 70 им внутрь от равновесной орбиты, достигает величины 18 кГс, и при дальнейшем увеличении напряженности кагнятного поля будет сказываться насыщение железа. Расчетные крявые градиента магнатного поля приведены на рис. 13. Расчет МАГНЕТНЫХ ПОЛОД ВСОХ МАГНЕТНЫХ ЭЛОМОНТОВ ПООВЗВОЛИЛСЯ ПОВ помощи пакета програми MERMAID, разработанного в нашен виституте. Требуеная область хорошего поля для пучка составляет величину +/- 30 мм по горязонтали. При эток однородность граджента АС/С ≤ 1 %. Обмотки магнитов выполнены медной шиной сечениек 13.5 х 13.5 мм<sup>2</sup>, с водяным каналом дианетром в - 8 мм и общей площадью сечения 130 мм<sup>2</sup>. Для УКЕНЬШЕНКЯ НАСЫЩЕНИЯ КРАЕВ НА ТОРЦАХ МАГНИТА СЛЕЛАНЫ ФАСКИ.

## 2. Квадрупольные линзы

В накопителе используются 28 линз двух типов - с вписанным диаметром 60 и 80 мм. Это вызвано тем, что вакуумные камеры длянных прямолянейных промежутков в полуколец ямеют разное сечение. Технические жарактеристики линз представлены в табляце 7.1. На ряс. 14 изображено сечение линзы ДУ 60, линза ДУ 80 кнеет практически те же габариты. Линзы выполнены в виде четырех симметричных четвертинок. Для увеличения области однородного граджента применен шим в виде отрезков прямой, продолжающих по касательной гиперболический профиль. Для кубжческой уменъщения величены нелянейностя. вкосниой квадрупольными линзами, на их торцах применяются фаски под углон 45 <sup>0</sup> на расстояных D/4 от края линзы, здесь D величина вписанного диаметра. Обнотки линзы ДУ 50 выполнены из

33



Рис. 12. Поперечное сечение поворотного магнита.



Рис. 13. Расчетная зависимость градиента поворотного нагнита от апертуры вакуунной камеры.



Рис. 14 Поперечное сечение линзы ДУ 60.

медной шянки 12.5 х 12.5 мя <sup>2</sup> с водяжыя каналоя *в* = 7.5 мя и плоджадью сечения 112 мя<sup>2</sup>. Обнотки ликзы ДУ 80 выполнены из жинки 8.5 х 8.5 мя<sup>2</sup>, *е* = 5.0 мя, *S* = 50 мя<sup>2</sup>. Уменьшение сечения обнотки линзы ДУ 80 было вызвано желанжем уменьшить поперечные размеры линзы. На рис. 15 а) и б) представлены кривые градмента кагнитного пожи.



. .

Рис. 15. Расчетные зависимости градментов магнитного поля а) - в линзе ДУ 60, 6) - в линзе ДУ 80.



Рис. 16 Поперечное сечение секступольной линзы.

## З Лянзы секступольной коррекция

В накопителе используются два семейства секступольных лянз для корренции вертикального и горизонтального естественного хронатизна - по две линзы каждого семейства на B таблице 7.1 квадрант. представлены TOXHEVECKED характеристики секступольной линзы, а на рисунке 18 изображено ее поперечное сечение. Профиль полюса линзы выполнен в виде окружности, приближенно закеняющей гиперболу второго порядка. Обмотка намотана проводом ПЗВ-2, площадь сечения 3.9 мм <sup>2</sup>. Для улучшения теплового контакта между обмоткой и охлаждаемых железон обнотка пряклеена пряко на полюс. Джането впесанной окружности линзы выбран исходя из разнеров вакуунной канеры. величяна области однородности секступольного Необходиная градиента равна +/- 30 км. При эток расчетная величина секступольного граджента в апертуре линзы <u>AS/S < 10 %</u>.

Табляца	7.	1
---------	----	---

Паранетры нагнята.	
Межполюсной зазор *	36 MM
Магнитная длина	880 MM
Дляна по железу	856 MM
Ток питания обнотки	1000 A
Число витков на полюс	24
Величина поля *	15.2 КГС
Граджент	-0.4 кГс/си
Потребляемая мощность	17 кBT
Вес кагнита	2500 кг
* - паражетры даны для равновесной о	рбяты
Паракетры линзы ДУ 60	
Джаметр вписанной окружности	60 MM
Магнитная дляна лянзы	180 MM
Длжна по железу	150 MM
Ток питания обнотки (накс.)	1000 A
Число витков в обмотке	10
Граджент поля (макс.)	2.7 кГс/сж
Потребляеная хощность	6 кВт
Вес линзы	200 кг
Параметры линэы ДУ 80	
Дианетр вписанной окружности	80 MM
Магнитная длина линзы	200 MM
Длина по железу	160 MM
Ток питания обнотки (какс.)	1000 A
ЧЖСЛО ВИТКОВ В Обнотке	11
Граджент поля (манс.)	1.6 кГс/сж
Потребляемая мощность	14 KBT
Вес линэм	200 Kr
Паракетры секступольной линзы	
<b>Днанетр вписанной окружности</b>	68 MM
Магнитная дляна лянзы	80 NM
Дляна по железу	57 MM
Ток питания обнотки (накс.)	A 51
ЧЕСЛО ВЕТКОВ В Обнотке	237
Секступольный граджент поля (какс.)	0.50 кГс/сн <sup>2</sup>
Потребляеная нощность	276 BT
Вес лянзы	60 KF

## в. КОРРЕКЦИЯ ОРБИТЫ

Система коррекции включает в себя витки дипольной коррекции магнитного поля в поворотных магнитах и квадрупольных линзах и витки квадрупольной коррекции в квадрупольных линзах. Всего предполагается чспользовать в накопителе 64 канала слаботочной коррекции - 8 в поворотных магнитах и 56 - в квадрупольных линзах, по 2 в каждой из 28 линз. Кроме того, предполагается использовать две пары икпульсных корректоров для локального искажения орбиты путки перед выпуском. Ниже приводятся параметры корректирующих элементов.

## Таблица 8.1

1. Коррекция основного магнитного поля в магните.

Виличина коррекции (450 Гс) соответствует ΔΗ/Η=3-10<sup>-2</sup>. Число витков на полюс - 160 Ток питания - 10 A Сечение провода - 3.2 км<sup>2</sup> Полное омическое сопротивление - 2.5 Ом Полная потребляекая кощность - 25 Вт

## 2. Дипольная коррекция в линзе ДУ 60.

Прихеняется для коррекции орбиты по горизонтали (в фокусирующих линзах) и по вертикали (в дефокусирующих линзах). Величина корреккции (148 Гс) соответствует Δφ = 1.57 мрад.

ЧИСЛО ВИТКОВ НА ПОЛЮС - 50 Ток питания - 10 A Сечение провода - 2 мм <sup>2</sup> Полное омическое сопротивление - 1.25 Ом Полная потребляемая кощность - 12.5 Вт

## 3. Дипольная коррекция в линзе ДУ 80.

```
Величина коррекции (133 Гс) соответствует Δφ = 1.57 мрад.
Число витков на полюс - 60
Том питания - 10 A
Сечение провода - 2 км<sup>2</sup>
Полное омическое сопротивление - 1.4 Ом
Полная потребляеная кощность - 14 Вт
```

4. Квадрупольная коррекция в линзе ДУ 60.

Величина коррекции (40 Гс/см) соответствует AG/G=1.5·10<sup>-2</sup> Число витков на полюс - 15 Ток питания - 10 A Сечение провода - 2 мм<sup>2</sup> Полизе оническое сопротивление - 0.36 Он Полиая потребляеная номность - 3.6 Вт

#### 5. Квадрупольная коррекция в линзе ДУ 80.

Величина коррекции ( 23 Гс/ск) соответствует AG/G=1.4·10<sup>-2</sup> Число витков на полюс - 15 Ток питания - 10 A Сечение провода - 2 км<sup>2</sup> Полное оническое сопротивление - 0.36 Ом Полная потребляеная мощность - 3.6 Вт

## 9. BY - CHCTEMA

Паранетры высокочастотной систены определяются несколькими требованиями:

1) необходино иметь коротний сгусток в накопителе;

 2) ВЧ система должна обеспечить устойчивость когерентных колебаний частиц;

3) выбранная частота ускоряющего напряжения должна быть кратна частотам ВЧ систек других установок, входящих в комплекс (для удобства синхронизации инжекции в накопитель-охладитель и выпуска из него);

4) нужно оряентироваться на доступный ВЧ генератор.

Перечисленные выше требования определили частоту ВЧ накопителя равной f<sub>ри</sub>= 700 НГЦ (64-ая гармоника частоты обращения). Эта достаточно частота тозволяет **TDOCTO** Скниронизировать R HROKUND B накопитель~ охлалитель жз форжникектора (отношение частот ВЧ систем 2856 ИГЦ - 102 Эж выпуск частиц из накопителя в Ф-фабрику (частота ВЧ 700 МГц), двужсантиметровый линак (частота 14 ГГц) и В-фабряку (частота ВЧ 500 МГЦ). Источником ВЧ мощности для ускоряющей системы будет пролетный усилятельный клистрон с выходной ношностью 100 жВт.

Выше обсуждалась величина ускоряющего напряжения,

необходикая для получения приемленых паражетров сгустка. Требуемое напряжение 800 кВ можно получить на двух одинаковых резонаторах по 400 кВ на каждох, расположенных в двух противоположных пряколинейных промежутках. Резонаторы кедные, тепные. Перестройка частоты осуществляется при помощи плунжера, расположенного на обечайке резонатора. Связь с генератором осуществляется при помощи петля. Резонатор изображен на рис. 17.

Поскольку на энергия 510 МЭВ мощность потерь на СИ составляет порядка 200 Вт. требуекая от генератора ВЧ мощность определяется потеряни в стенках резонаторов. При величине эффективного шунтового сопротивления резонатора 2,3 МОм и при ускоряющек напряжении на однок резонаторе 400 кВ мощность потерь составит около 70 кВт в двух резонаторах. Основные параметры ВЧ системы и ускоряющего резонатора приведены в таблицах 9.1 и 9.2.

Вля обеспечения VCTONUEBOCTE когерентных колебвиші необходино искусственно понизить добротности высших мод колебаний резонаторов до величины порядка 700. Предполагается декпфировать BLICENC коды B Descharopax пры поноще поглотителей, установленных в трех связанных с резонатором волноводах. Волноводы шкеют прякоугольное сечение с размеракы 165,1км ж 12.5км (f<sub>ил</sub>= 908 МГц) в расположены на обечайке через 120<sup>0</sup>.

Таблица 9.1 ПАРАНЕТРЫ ВЧ

Частота ускоряющего напряженыя	frf	-	700	КГЦ
Кратность ВЧ	q	-	64	
Суммарное ускоряющее напряженке	Urf	-	800	ĸВ
Количество резонаторов	N	-	2	
Ток пучка	I.	-	40	ĸá
Ток, инжектируеный за один такт	Δĭ	≴	4	KA
Потерж на СИ за оборот	₩06	-	5,3	кэВ
Средняя кощность потерь на СИ	P	2	200	BT
Частота синжротронных колебаний	F	-	230	кГц
Частота синкротронных колебаний,	-			
норижрованная на частоту обращения	νa	-	0.03	21
Требуеная перестройна частоты обращения	Af	<b>.</b> -	± 10	) кГц
Мощность, потребляеная от ВЧ генератора	Prf	-	70	KB7

Табяща 9.2 ПАРАМЕТРЫ РЕЗОНАТОРА

Рабочая частота	frf	-	700 MF11
Перестройка частоты	۵f	•	10,8 MTH
Характеристическое сопротивление	ρ	-	212 Om
Добротность	Q	×	21000
Бунтовое сопротивление	R	*	4,45 KON
Эффективное мунтовое сопротивление	R	•*	2,31 MOm
Козффицкент пролетного времени	K III	•	0, 7 <b>2</b>
Ускорящее напряжение	บ	-	400 KB
Нощность, рассенваекая в стенках резонатора	Pnor	â	35 кВт

•





Рис. 17. Резонатор накопятеля-охладителя. 1 - корпус резонатора, 2 - волновод откачки высанх мод, 3 - ввод конности, 4 - петля жанерительная, 5 - узел перестройки, 6 - вакуунный насос, 7 - нагрузка.

#### 10. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПУЧКАМИ

Система диагностяки пучка должна обеспечивать:

1. Проводку пучка в накопителе в режине инкекции;

2. Изнерение заккнутой орбиты пучка в накопителе;

3. Измерение паражетров лучка: поперечных и

продольных размеров, разброс бетатронных частот и т. д.

Состав аппаратуры эколочает в себя:

а) Жанеритель постоянного тока - БИТ.

б) Резистивный датчик, позволяющий различать сгустии в различных сепаратрисах.

 в) Изкерение орбиты - по 4 пикапа на квадрант (всего 16 пикапов).

 г) пикал для наблюдения за поперечными бетатронными колебаниями.

д) Кикер для возбуждения поперечных бетатронных колебаний и пикап для наслющения за ними.

е) 2 систены для оптического наблюдения за пучками (отдельно для позитронов и электронов), включающие в себя:

1) телеканеру;

2)ФЭУ (наблюдение за инжекцией);

3) диссектор для наблюдения поперечных разнеров слустков;

4) систему для жимерения продольного размера сгустка с разрешением ≤ .5 мк;

5)систему измерения «паразитных« сепаратрис.

ж) Датчак потерь пучка для изучения «хвостов« распределения.

з) Пробники неханические:

 пробники-карканы на "носиках" септук-нагнитов (4\_ ит.);

2) пробники-нарманы в районе инфлекторов – для наблюдения за траекторжей пучка при инжекции (2 шт.);

Пробники-карманы могут играть роль апертурного пробника в раджальном и вертикальном направлении.

### 11. BAKYYHHAR CHCTENA HAKOIINTEER

Поскольку схема работы накопителя не предпольтает иметь циркулирующий пучок внутря него длятельное время. достаточно иметь время жизна пучка на уровне несколько десятков или сотен секунд. Требования на вакуум, по-видимому. будут определяться желанием избежать нелинейных резонансов, возникающих при накоплении в электроином пучке положительных конов остаточного газа. При этом рабочий вакуум накопителя р не должен быть хуже 5-10<sup>-9</sup> Торр.

Величина рабочего вакуума определяется газоотделением стенок вакуумной камеры под действием синхротронного излучения.

 $Q = \frac{\dot{N} \cdot \eta}{3.5 \cdot 10^{19}}$  1 Здесь Q - газоотделение под действием СИ  $\frac{\pi \cdot TOPP}{COR}$  $\dot{N}$  - число фотонов, приводящих к десорбцик фотон/сек  $\eta$  - коэффициент газоотделения мол/фотон В свою очередь:

Здесь Е в Гэв, I в А. После тренировки вакуунной камеры пучком можно надеятся иметь коэффициент газоотделения  $\eta$  на уровне 1 + 3 • 10<sup>-5</sup>. При Е = 0.51 ГэВ, I = 0.04 А. Q  $\approx$  4·10<sup>-6</sup>  $\frac{n\cdot \text{торр}}{\text{сек}}$ . (для  $\eta$  = 1·10<sup>-5</sup>). Суммарная эффективная скорость откачки, определяеная мак:

 $S_{3\phi} = \frac{Q}{p}$ , 3 для р = 5·10<sup>-9</sup> Торр равна 800 л/торр. При этом необходимо

иметь некий запас, т.н. в начальный период работы накопителя мозффициент газоотделения будет достигать большей величины: 7 ≈ 10<sup>-3</sup> + 10<sup>-4</sup>.

Исходя из выбранной нагнитной структуры накопителя расположение откачных устройств изображено на рис 4. Предполагается использовать 18 откачных узлов на базе магниторазрядного насоса и испарителя титана ПВИГ-100/160 с производительностью 100 л/сек и диапазоном рабочего давления  $10^{-7}$ +  $10^{-10}$  Торр. При величине  $\eta = 1 \cdot 10^{-3}$ среднее давления будет на уровне 2·10.<sup>-7</sup>Торр. После набора интеграла токо поридка 10 А·час рабочее давление должно быть не хуже 5·10<sup>-7</sup> Торр в азотном эквиваленте при  $\eta = 3 \cdot 10^{-5}$ . Измерение давления будет производиться с помощью вакууметров типа ВИБ 1/г



Рис. 18. Сечение вакуукной камеры а) - в прямолинейных промежутках, б) - в поворотных магнитах.

оператизный контроль за Вакууком предполагается осуществлять по току магнатис-разрядных насосов.

Вакуунная канера полуколец в коротких пряколянейных промежутков изготавлявается из алюниниевого сплава АНЦС. Длинные пряколинейные промежутки будут изготовлены из нержавеждей стали 1X18H10T. При этом поперечное сечение длинных пряколинейных промежутков существенно отличается от поперечного сечения вакуумной камеры полуколец. Это вызвано необходимостью иметь достаточно высокое волновое сопротивление иластик кикеров, расположенных в дликных пряколинейных промежутках. На ряс. 18 а) и б) изображено поперечное сечение вакуункой камеры обовх типов.

Накопитель по периметру рассекается чистометаллическими прямопролетными затворами, закорачиваемыми на Вакуумную камеру в выведенном состоянии для сохранения ее гладкости. Всего предполагается использовать 6 затворов. Их расположение определяется желанием иметь возможность вскрытия прямолинейных промежутков не нарушая вакуума полуколец. Предполагается иметь возможность прогрева вакуумной камеры полуколец до температуры порядка 150°С, пряколинейных прокежутков - 300°С. При эток начальную откачку вакуука предполагается осуществлять при помощи черковых магниторазрядных насосов типа НОРА-100, которые отсекаются от основных вакуукных элементов шиберани пу-25.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 H. Bruck : Accèlérateurs Circulaires de Particules, Press Universitaures de France, 1966.
- 2 J. Le Duff : Single and multiple Touschek effects, Proc. of the CERN Accelerator Scool, Berlin, 1987

В.В. Анашин, С.А. Беломестных, А.Н. Ворошилов, Б.И. Гришанов, А.А. Диденко, Н.С. Диканский, М.Н. Захваткик, В.А. Корчагик, Н.А. Кузнецов, Н.В. Купцов, В.А. Лебедев, П.В. Логачев, С.И. Мишнев, А.Ю. Носарев, В.В. Пархомчук, С.В. Тамбовцев, В.Е. Якименко

> Накопитель-охладитель для нижекционного комплекса ВЭПП-5

> > ИЯФ 92-44

Ответственный за выпуск С.Г. Попов

Работа поступила 18 июня 1992 г. Подписано в печать 18 июня 1992 г. Формат бумаги 60×90 1/16. Объем 3,4 печ.л., 2,7 уч.-иод.л. Тираж 220 экз. Бесплатно. Заказ N 44. Обработано на IBM РС и отпечатано на ротапринте ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, 630090, пр. академика Ларскитьгод. 11.